LIQUID CHEMICAL APPLICATOR

Patent Number:

JP1070168

Publication date:

1989-03-15

Inventor(s):

KISHIDA JUICHI; others: 02

Applicant(s):

HITACHI LTD

Requested Patent:

☐ JP1070168

Application Number: JP19870226580 19870911

Priority Number(s):

IPC Classification:

B05C11/08; G03C1/74; G03F7/16; H01L21/30; H01L21/31

EC Classification:

Equivalents:

JP1958745C, JP6085903B

Abstract

PURPOSE:To reduce the variance in the thickness of a liq. chemical film to be formed on a square-shaped substrate by providing the hole of an air current control plate above the center of rotation of the substrate, and dripping the chemical from the hole.

CONSTITUTION: The air introduced by the exhaust from an exhaust pipe 5b from air holes 4b is passed through the hole 7 bored in the air current control plate 6 and having about 15mm diameter. It is concentrated toward the rotation center of the substrate 1 attached on the lower cup 5 rotating at 30r.p.m. and flows in the direction E at a high speed. Consequently, the liq. chemical supplied from a liq. chemical nozzle 3 is passed through the hole 7, dripped toward the center of rotation of the substrate 1, and dried by the air from the hole 7, and the viscosity of the chemical is increased. The substrate 1 is rotated at 300r.p.m. to extend the chemical, and then rotated at 3,000r.p.m. to apply the chemical on the whole substrate 1. Since the drying of the chemical is promoted by the air current from the hole 7 in this way and the viscosity is regulated, the variance in the film thickness is reduced.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑱ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭64-70168

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	€3′2	公開 昭和64年	(1989)	3月15日
B 05 C - 11/08 G 03 C 1/74	301	6804-4F 7267-2H				
G 03 F 7/16 H 01 L 21/30 21/31	361	6906-2H C-7376-5F A-6708-5F	審査請求・未請	育求 発明の数	(1 (≦	全5頁)

劉発明の名称 薬液塗布装置

②特 願 昭62-226580

②出 願 昭62(1987)9月11日

砂発 明 者 岸 田 寿 一 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株式会社日立製作 所戸塚工場内の発 明 者 木 代 谷 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株式会社日立制作

⑫発 明 者 木 代 裕 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株式会社日立製作 所戸塚工場内

⑫発 明 者 永 井 九 州 雄 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株式会社日立製作 所戸塚工場内

⑩出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 ⑭代 理 人 弁理士 秋本 正実

明 細 書

1. 発明の名称 薬液塗布装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はポリイミド、レジストなどの薬液塗布 装置に係り、とくに角形状をした基板上にばらつ きの少ない膜厚で薬液を塗布するのに好適な薬液 塗布装置に関する。

〔従来の技術〕

従来の薬液塗布装置は、たとえば、オーム社発行「LSIプロセス工学第135 買乃至第140 買6.10レジスト処理装置」に記載され、これを第3図に示すように、上壁4aに外気を内部に供給するための薬液吐出ノズル3を備えた上部カップ4とと、基板1を真空吸着して水平方向に回転するチャなえた断面様形状をし、A矢印方向に加工して上部カップ4から離間しうるように形成された下部カップ5とを設けたものが提供されている。

この提案の場合には排気管 5 bからの排気によって空気穴 4 bより供給された空気を上部カップ 4 内から下部カップ 5 内に基板 1 の全面に向って均一に B 矢印方向に流動させて、空気とともにレジスト時に下部カップ 5 内に発生する 蒸気および 基板 1 より飛散したレジストを排気管 5 b から排出する。

[発明が解決しようとする問題点]

前記の従来技術においては、基板が角形状に形成されている場合についての配慮がされておらず、そのため角形状の基板に適用すると、その上面のレジストの膜厚にばらつきが発生する問題があった。

は角部A上と内接円外側の基板 1 より外れた空間 Dとを 1 回転する毎に 4 回線り返して通過する。 このとき空間 D では、基板 1 の回転に伴うエゼク ター作用により真空状態になって気流を吸収する ので、気流は基板 1 が 1 回転する間に第 6 図(b) に 示す曲線 A のように乱流になる。そのため、角 部A上のレジストの溶剤が乾燥しやすくなるので レジストの膜厚が厚くなるのではないかと推考される。

すなわち、発明者が基板回転数と、レジストの 粘度との関係について実験したところ、その結果 は第7図に示すように、基板1の回転数が同一の 場合、レジストの粘度が高くなるのに伴って膜厚 が高くなることがわかった。そのためこの実験結 果から基板1の角部においては、上記述べたよう にレジストの溶剤が乾燥を促進されて粘度が上昇 するので、レジストの腹厚が中心部に比べて厚く なるものと推考される。

上記のように、従来技術においては、基板の角 部上のレジストの膜厚が厚いため、基板の内接円

この原因は明確でないが、発明者の私見では、 基板1のレジストの膜厚を決定するために基板1 を3000vpm で回転したとき、第6図(a)に示すよう に基板1の中心部Cおよび内接円内側Bでは基板 1の回転に伴って発生する気流は第6図(b)にB C'で示すように常に基板1上にそうて一定速度 で層流状態で流れるのに対し、角部Aでは、気流

内側では適切な露光条件であっても角部では露光 不足のため、基板をウェハに適用したときパター ン太りが発生したり、ショートが発生する。

なお、第6図的に示す風速は基板の回転に伴って発生する気流の風速のみであって排気管5 bによって上記カップ 4 および下部カップ 5 内に発生する空気の流速は無視している。

そこで、ウエハの内接円内側のみにパターンを 形成することも考えられる。

しかるに上記の場合にはウェハの使用効率が低 下する問題がある。

いずれにしても上配従来技術では角部の膜厚が中心部に対して 2 倍厚くなるので、材料が無駄になって経済的でない問題があった。

本発明の目的は角形状した基板上に膜厚のばら つきの少ない状態で薬液の塗布を可能とした薬液 塗布装置を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

前記の目的は、密閉されたカップ内に薬液を塗 / 布する角形状の基材を保持しつつ回転する保持手

(作用)

本発明は、気流制御板の穴を角形状の基材の運転中心を角形状の変で、この変にであるで、この変にでいるで、変変を動物のでは、変変を関いて変になるで、変なないで、変があるでは、変がないでは、ないでは、ないでは、ないがあるに、は、基材の回転に伴って発生するのでは、基材の回転に伴って発生するのでは、基材の回転に保が促進されて粘度が増加がよって異ないで、といて発生する。

明する。

排気管 5 bからの排気によって空気穴 4 b よりの空気は穴 7 を従来に比較して高速で下部カップ 5 内 る 3 0 vpm で回転している基板 1 の回転中心部に向かって集中して E 矢印方向に流れるので、 薬液吐出ノズル 3 からの薬液は穴 7 を通過して基板 1 の回転中心部に向かって滴下するとともに上記空気により乾燥されて粘度が高められる。

ついで、上記基板 1 を300vpmで回転するとその 遠心力によって薬液が引き延ばされ、さらに上記 基板 1 を3000vpm で回転するとその遠心力によっ て基板 1 上全体に薬液が塗布される。このときの 基板 1 上に塗布される薬液の膜厚は第2図に示す ように中心部に対して基板 1 の内接円内周および 角部の内側付近では外周に行くのに伴って一旦腹 厚が薄くなったのち、角部の外周に行くのに伴っ て膜厚が厚くなる。

この理由は、基板1の回転中心部で空気による 薬液の乾燥の促進が大きく、基板1の回転中心部 から外方に行くのに伴って薬液の乾燥が小さくな したがって東液は気流による乾燥の促進を利用してその粘度が調整されながら基材上の全面に塗布されるので、東液の膜厚のばらつきを減少することができる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を示す第1図および第2図について説明する。なお、第1図は前記従来技術を示す第3図と比較して相異する点は気流制御板を設置したことであつて、これ以外は従来技術と同一であるから、同一部品については第3図と同一符号をもって示す。

第1図に示すように、気流制御板6には、基板1の回転中心部の上方位置に六7を形成している。この穴7は空気の流速が4°/。。乃至 6°/。。になるように直径を15 軸位に形成している。なお、従来の上部カップ4から下部カップ5にB矢印方向に流れる空気の流速は0.2°/。。 程度である。

本発明による策液塗布装置は前配のように構成されているから、つぎに策液塗布方法について競

ることと、基板1の角部では前記従来技術で説明したように基板1の回転に伴って発生する気流が乱流になって再び薬液の乾燥が促進されるためと推考される。なお、本発明による場合には、穴からの空気によるため、基板1の回転中心部から放射状に薬液の乾燥むらである縞模様が形成される。しかるにこの縞模様の厚みの差は0.1 μ ■ 程度であるから、とくに問題とはならない。

したがって本発明は、気流による薬液の乾燥の 促進を利用してその粘度を調整しながら基板上の 全面に塗布するので、薬液の膜厚のばらつきを減 少することができ、これによって基板の使用効率 を低下することなく、露光不足によるパタン太り およびショートを防止することができる。

〔発明の効果〕

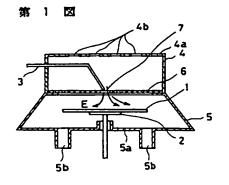
本発明によれば、角形状をした基板上に塗布される薬液の膜厚のばらつきを減少することができるので、基板の使用効率を低下することなく露光不足によるパタン太りおよびショートを防止し、 経済的な基板を作成することができる。

4. 図面の簡単な説明

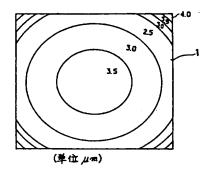
第1図は本発明の一実施例である薬液盤布装置 の要部を示す断面図、第2図は本発明による基板 上の薬液の膜厚分布図、第3図は従来の薬液塗布 装置の要部を示す断面図、第4図は従来の薬液像 布装置による基板上の薬液の膜厚分布図、第5図 はタイムチャートにより基板の回転数を変化して いる図、第6図(a)は、基板の回転に伴う気流の風 速の測定点を示し、第6図的は、第6図(のに示す 湖定点における基板の回転角と気流の風速分布図、 第7図はレジストの粘度と基板の回転数とレジス トの膜厚との関係を示す図である。

1…基板、2…チャック、3…薬液吐出ノズル、 4 …上部カップ、5 …下部カップ、6 …気流制御 板、7…穴。

代理人弁理士 秋 本 正 実



第 2 図



1:基板

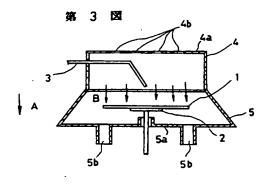
2:447

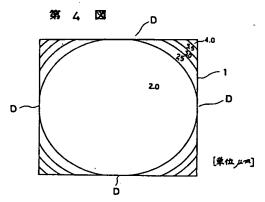
3:養康呟却次ル

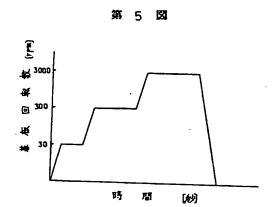
4: 上都カップ 5:下部カップ

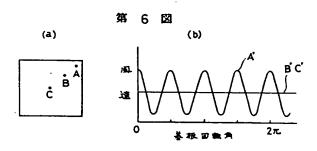
6: 気底射即板

7: 穴









特開昭64-70168 (5)

